## (19) 日本国特許庁 (JP)

## ⑩特許出願公開

## ⑩ 公開特許公報(A)

昭56—104645

f) Int. Cl.<sup>3</sup>A 61 B 6/00G 03 B 41/16

識別記号

庁内整理番号 7916—4C 6773—2H ❸公開 昭和56年(1981)8月20日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 13 頁)

砂放射線画像処理方法および装置

願 昭54—168937

20出 願 昭54(1979)12月25日

@発 明 者 石田正光

南足柄市中沼210番地富士写真 フイルム株式会社内

⑫発 明 者 加藤久豊

南足柄市中沼210番地富士写真 フィルム株式会社内

仰発 明 者 松本誠二

多代

南足柄市中沼210番地富士写真

フイルム株式会社内

⑪出 願 人 富士写真フィルム株式会社

理 人 弁理士 柳田征史

南足柄市中沼210番地

外1名

明 細 割

1. 発明の名称

②特

放射線画像処理方法なよび装置

#### 2.特許請求の範囲

(1) 審機性螢光体材料を走査して、この螢光体材料に記録されている放射線画像情報を読み出して観気信号に変換した後、記録材料上に可視像として再生するに当り、各走査点での超低空間周波数に対応する非鮮鋭マスク信号 Sus を求め、螢光体から読み出されたオリジナル画像信号を Sorg としたときに、演算式

S' = Sorg + F(X)

(ただしX = Sorg - Sus、F(X)は | X1 | < | X2 | のとき F'(X1) ≥ F'(X2) ≥ 0 であり、少なくとも X のある値 Xo (| X1 | < | X0 | < | X2 | ) を境にして F'(X1) > F'(X2)と なる単調増加関数 )

で表わされる演算を行なつて、上記超低空間 周波数以上の周波数成分を強調することを特 徴とする放射線画像処理方法。

- (2) 非鮮鋭マスクとして、変調伝達関数が 0.01 サイクル/ mmの空間周波数のときに 0.5 以上 で、かつ 0.5 サイクル/ mmの空間周波数のと きに 0.5 以下である非鮮鋭マスクを用いると とを特徴とする特許請求の範囲第 1 項配載の 放射線画像処理方法。
- (3) 非鮮鋭マスクとして、変調伝達関数が 0.02 サイクル/ mmの空間周波数のときに 0.5以上 で、かつ 0.1 5 サイクル/ mmの空間周波数の ときに 0.5 以下である非鮮鋭マスクを用いる ことを特徴とする特許財家の範囲第 1 項記載 の放射線画像処理方法。
- (4) 前記単調増加関数 F(X)が

F'(X) < 0

(X > 0)

F \*(X) > 0

(X < 0)

なる条件を満足する曲線型関数であることを 特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第3項 のいずれかに記載の放射線画像処理方法。

(5) 前配単調増加関数 F(X)が主として

F ° Ø < 0

(X > 0)

$$F^{n} \otimes > 0 \qquad (X < 0)$$

なる条件を満足する曲級型部分からなり、部分的にド (X) = 0 である線形部分を含むものであることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第3項のいずれかに記載の放射線画像処理方法。

(6) 前記単調増加関数F(X)が、

$$F'(X) < 0$$
 (  $X > 0$  )  
 $F'(X) > 0$  (  $X < 0$  )

たる条件を満足する曲線型関数を近似する複数の線型関数の組合せからなるものであるととを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第3項のいずれかに記載の放射線画像処理方法。(7) 前記開数FCAが

$$F(X) = \alpha \cdot sgn(X) \cdot |X| \cdot n + b$$
  
(ただし $\alpha$  ,  $b$  が定数で $\alpha > 0$  ,  $0 < n < 1$   $sgn(X) = 1$   $X > 0$   $sgn(X) = -1$   $X < 0$   $sgn(X) = 0$   $X = 0$ 

て表わされる曲線型関数であることを特徴と

算装留が検出されたオリジナル画像信号を Sorg、各検出点での超低空間周波数に対応す る非鮮鋭マスク信号をSusとしたとき、

$$S' = Sorg + F(X)$$

( ただし X = Sorg - Sus 、 F (X) は 1X11 < 1X21 のとき F' (X1) ≥ F' (X2) ≥ 0 であり、少なくとも X のある値 Xo (1X11 < 1X01 < 1X21) を境化して F'(X1) > F'(X2) となる単調増加関数)

で 表わされる 演算を行なりものであることを 特徴とする放射 絵画像処理装置。 する特許請求の範囲第 4 項記載の放射級画像 処理方法。

(8) 前記類数F(X)が

$$F(X) = \alpha \cdot \sin(pX)$$

(  $\hbar \kappa l \ln X l < \frac{\pi}{2}$  ,  $\alpha > 0$  )

で表わされる曲線型関数であることを特徴と する特許請求の範囲第 4 項記載の放射線画像 処理方法。

(9) 前記関数 F(X)が

$$F(X) = 1 - e^{-x}$$
 ( X > 0 )  
 $F(X) = -1 + e^{x}$  ( X < 0 )

で表わされる曲線型関数であることを特徴と する特許請求の範囲第4項記載の放射線画像 処理方法。

GO 審積性螢光体を走査してこれに審積配録されている放射線像を輝尽発光させるための励起光源と、この発光を検出して電気信号に、変換する光検出器と、この電気信号を処理する演算装置を備えた、放射線像記録再生システムにおける信号処理装置において、前記演

### 3.発明の詳細な説明

本発明は、医療用診断に用いる放射線写真の文具における画像処理方法を開けては、中間のであり、に詳細には、中間のであり、はないないでは、「を開いて、これを記録し、したのないで、これを記録を開いるが、これを記録を開いる。というので、これを開いる。というので、これを関いて、これを関いる。

被写体を透過した放射線を螢光体に吸収せ しめて放射線画像情報を記録し、しかる後に これをレーザ光等で走査して励起し発光した 光を光検出器で読み取り、この読み取つた放 射線画像情報で光ビームを変調して写真イ ルム等の記録媒体に放射線画像を記録する放 射線写真システムが知られている。(米国特 許第3,859,527号)

この螢光体を用いる放射線写真システムは、

従来の銀塩写真による放射級写真システムと比較して、広い放射級講光域にわたつて画像を記録することができるという点で非常に利用価値が高く、特に人体を対象とするX級写真システムとして利用価値が高いものである。

他方、X級は被職線量が多くなると人体に有害であるので、一回のX級撮影でできるだけ多くの情報が得られることが課ましていいが、現在のX級写真フィルムは、撮影適性と観察聴影適性のある程度であるとはのではないであるないとはないが充分広いのとは言えないといり問題があつた。

また前述した米国特許第 3,859,527 号 M 開示された螢光体を用いる放射線写真システムは、システムとして新規をものではあるが、前述したX 線写真フイルムを用いたシステム

しかしながら、本発明者のその後の研究に よれば、戸を固定すると、低、高輝度領域で 偽画像( artifact ) の生じやすいことが判明 した。他方、月を可変にした場合には、たと えばβを単調に増加させた場合(β'≥0)に は、 Sorg 又 Sus の小さい領域(低輝度領域) ての偽画像の発生を防止できるが、たとえば、 骨と筋肉の境界部において筋肉側に黒い緑状 の偽画像の発生を防ぐことが困難であつた。 すなわち、従来の方法においては、骨、筋肉 撮影においてエンジの境界部の低輝度側が強 調により最終記録媒体のカブリ濃度以下とな つて白く抜けたり、逆に高輝度側が微度が高 くなりすぎて黒い線状となつたりする偽雨像、 或いは胃二重造影機影においてパリウムの充 填部が二重輪郭状になつたりする偽画像等の 偽画像の発生を完全に防止することは困難で あり、診断性能を十分に向上せしめることが 困難で、場合によつては誤診の原因となるだ そりすらあつた。

における問題点を解消するものではなかつた。

本発明者等は上記問題点を解消すべく、發 光体を用いる放射線写真システムにおいて、 投影遊性と観察競影適性の双方を同時に満足 せしめ得る放射線画像処理方法および装備を 提案した。(特顧昭 53 - 163571 号) この 方法、装備を利用すれば、経済的にかつ高速 度に診断性能の向上した放射線画像を得ることができる。

この方法および装置は、螢光体から読み出されたオリシナル画像信号を Sorg、各走査点での超低空間周波数に対応する非鮮鋭マスク信号を Sus、強調係数を Bとしたとき、

 $S' = Sorg + \beta (Sorg - Sus)$ 

で表わされる演算を行なつて、上記超低空間 周波数以上の周波数成分を強調することを解 徴とするものである。この方法、装置におい て強調係数月は固定でも可変でもよく、可変 の場合には Sorg, Sus のいずれの大きさに応 して変化させてもよい。

本発明は上記のような問題点を解決するため、 偽画像の発生を防止した放射線画像処理方法 および装置を提供することを目的とするもの である。

すなわち、本発明の目的は経済的かつ秩度 度に診断性能の心上した、偽画像のない放射 級画像を得ることのできる放射級画像処理方 法および装置を提供することにある。

本発明者は前記目的を達成するため、鋭意研究を重ねた結果、前記の偽画像は差信号 ISorg - Susi が大なる領域において発生しやすいことを見出し、かかる知見に振いて、画像信号の処理にあたつて、

$$S' = Sorg + F(X)$$
 (1)

(ただしX = Sorg - Sus、F (X)は | X11 < | X21 のとき F'(X1) ≥ F'(X2) ≥ 0 であり、少なくとも X のある値 Xo (| X11 < | X01 < | X21) を境にして F'(X1) > F'(X2) となる単調増加関数)

たる演算式で表わされる演算を行なつて、差

特開昭56-104645(4)

信号 I Sorg - Sus I の大きい所における周波数 強調の程度の増加を小さくすることによつて 前記目的を選成したものである。

本発明の放射級画像処理方法および装慮は、 管光体を励起光で走査して、これに記録され ている放射級画像情報を静み出し、これを電 気信号に変換した後、記録材料上に再生する に当り、各走査点で超低周波数に対応する非 鮮鋭マスク信号 Sus を求め、 螢光体から読み 出されたオリシナル画像信号を Sorg としたと きに前記演算式(1)

( ただしX = Sorg — Sus、F (X) は |X1| < |X2| のとき F'(X1) ≥ F'(X2) ≥ 0 であり、少なくとも X のある値 Xo(|X1| < |X0| < |X2|) を境にして F'(X1) > F'(X2) となる単調増加関数:)

で表わされる演算を行なつて、上記超低空間 周波敏以上の周波数成分を強調することを特 像とするものである。

F 
$$\emptyset$$
 =  $\alpha \cdot \sin (\rho X)$  (3)  
(ただし $\alpha > 0$  ,  $|\rho X| < \frac{\pi}{2}$ )  
又は F  $\emptyset$  =  $1 - e^{-x}$  (  $X > 0$  )  
F  $\emptyset$  =  $-1 + e^{x}$  (  $X < 0$  )

等の曲線型単調増加関数が考えられる。

これらの式(2)、(3)、(4) はいずれも  $|X_1|$  <  $|X_2|$  のとき  $F'(X_1)$  >  $F'(X_2)$  > 0 であり、前 記条件  $F'(X_1)$   $\geq F'(X_2)$   $\geq 0$  を満足している。また、これらの関数はいずれも  $F''(X_1)$   $\leq F''(X_2)$   $\geq 0$  を満足している。すた、これらの関数はいずれも  $F''(X_1)$   $\leq F''(X_1)$   $\leq F''(X_1)$  を満足するものであつて、X が正の領域では X の増加にしたがつて  $F''(X_1)$  は次第に小さくなつて(勾配が減少して) より、 曲線型の関数となつている。

しかしながら、前述の如く本発明のFXVとしてけるのXの2次級分F®Xが一部において零であつても、すなわち直線部分があつてもよいし、全体に亘つて零であつても前記条件を満たしていればよい。この、全体に亘つてF®Xが零でしかもF'(X1) > F'(X2) となる例としては、たとえば全体として前記曲線型の

ととに、前記 IXol は差信号 IXI = |Sorg - Sus| の範囲内に設定されるものであるととは言うまでもない。

前記Fのは、換言すれば、X < 0 のときF®の > 0、X > 0 のときF®の < 0 となる関数 およびこの曲線型関数の一部又は全部を一又 は二以上の線形関数により近似した形の関数 を含むものである。

また、このFMは、少なくともX = Sorg - Sus の関数であれは足り、同時に Sorg および/又は Sus の関数であつてもよい。かよりな場合には、前記F' M ,F" M はそれぞれるFM/∂ X 、 ð² FM/∂ X² を指すものであることは貫りまでもない。

上記演算式における単調増加関数F(X) (X = Sorg - Sus)としては、たとえば

各関数(2),(3),(4)を複数の級形関数を継ぎ合わせたような折線で近似する場合がある。

このような場合の例としては、たとえば FXI = a X (|X| < |Xi|) \

$$F (X) = sgn (X) (b|X| + c)$$

$$(|X_1| \le |X| < |X_2|)$$

$$F (X) = sgn (X) (d|X| + e)$$

$$(|X_2| \le |X|)$$

のような折線型関数が考えられる。

なお以上において例示したFのは全て原点において点対称となるものであるが、本発明におけるFのは必ずしもかように原点対称のものに限定されるわけではない。

本発明によれば F' XX 十 なわち Sorg と Sus の点の関数の 1 次微分が IXI が大きい程小さくなるようにしているので IXI が大きいところでの B 波数強調の増加率が押えられ、

とれによつて差信号が大きい程周波数強調の程度を大きくする一方、差信号が大きいとと ろではその強調の程度の増加を押えて、偽画 像の発生を防止することができる。

十をわち、本発明によれば放射 殿画像において 差信号の小さい 部分では 非鮮鋭マスク処理による周波数強調が 普通に行をわれ、 差信号の大きい 部分(たとえば骨と筋肉の境界、軟部とガス部の境界、胃の Ba 充填部とその周囲との境界血管造影における血管陰影等)では 周波数強調の程度の増加が押えられて 偽画像の発生が防止される。

本発明において、超低周波数に対応する非 がマスク信号 Sus とは、オリジナル画像を 超低周波数成分より低い周波数成分しかかきま ないよりにほかした非鮮鋭画像(以下これを 「非解鋭マスク」と呼ぶ)の各走査点の信号 を指す。この非鮮鋭マスクとして変調伝達関 数が 0.01 サイクル/144の空間周波数の空間 に 0.5 以上で、かつ 0.5 サイクル/144の空間

させておき、非解説マスクのサイズに応じて周辺部のデータとともに読み出してその平均値(単純平均または確々の荷重平均による平均値)であるSus を求める方法、

- ( この方法においては、アナログ信号のませて作成する場合と A / D 変換してデジタル信号としてから作成する場合があり更に A / D 変換的に主走資方向のみ 早野 鋭いスフィルターでアナログ信号を 非 の して、 副走査方向にはデジタル信号処理によりおこなり場合も含まれる。)
- (2) 小サイズ径の光ビーム等でオリジナル画像信号を読み出した後に、まだ蓄積画像が幾つている場合に非鮮鋭マスクのサイズに合わせた大サイズ径の光ビームを用いて各走査点の信号をその関係の信号とともに平均化して読み出す方法、
- (3) 飲み出し用の光ビームが螢光体層中での 散乱によりそのビーム径がだんだん広がる ことを利用するもので、光ビームの入射側

周波数のときに 0.5 以下であるようなものが 用いられる。さらに、非鮮鋭マスクとして、 変調伝達関数が 0.0 2 サイクル/ 122 の空間周 波数のときに 0.5 以上で、かつ 0.1 5 サイク ル/ 122 の空間周波数のときに 0.5 以下である ような非鮮鋭マスクを用いると、診断性能が 著しく向上し、好ましい。

ここに変調伝達関数が 0.5 と なる空間 周波数を fc と すると、本 発明に 用いられる非鮮鋭マスクは、fc が 0.0 1 ~ 0.5 サイクル/ mm の範囲内にあるものということができる。

なお、本発明において、オリジナル信号と は光学業外において慣用されている手段によ り処理された後の信号、すなわち、帯域圧離、 非線形補正のために対数増偏等の非線形増幅 をおこなつた後の信号を含むものであること は言うまでもない。

また非鮮鋭マスクの作成方法としては、

(1) 各走査点でのオリジナル画像信号を記憶

からの発光信号でオリジナル画像信号 Sorg を作り、光ピームの透過した側での発光で 非鮮鋭マスク信号 Sus を作る方法(との場合、非鮮鋭マスクのサイズは欝光体層の光 散乱の程度を変えたり、これを受光するア パーチャの大きさを変えたりすることによ、 つてコントロールすることができる。) などを用いることができる。

これらの非鮮鋭マスクの作成方法のうちでは、面像処理にフレキシビリティーを持たせるという観点から、(1)の方法が最も好ましい。
(1)の方法を実行するためには、理想的には通常各走査点での非鮮鋭マスク信号 Sus を求めるのに以下の演算が必要とされる。

$$Sus = \sum_{i,i \in o} aij Sorg(i,i)$$

ことに、i,jは各走査点を中心とした円形 領域(その領域内に入る面柔数を直径方向に N個とする。)の座標で、aijは重み係数で あつて、全方向に等方的でなめらかな変化を 持たせたものが好ましく、 $\Sigma$  aij = 1 である。

しかし、かかる演算を単純に実行する場合には、各走査点につき乗算をおよそ $\frac{\pi}{4}$   $N^2$  回、加質を $\frac{\pi}{4}$   $N^2$  回 実行することが必要となり、N が大であると、演算にきわめて時間がかかり、実際的でないという欠点がある。

事実、通常の放射線画像を発光体の走査でによって、 
記事をなっては、そのな像であったのなりである。 
ことが必要であり、通常 5 ~ 2 0 値 密 なりのではあるが、通常 5 ~ 2 0 値 密 なりになるのです。 
のでは 2 0 0 ~ 5 0 4 )で走査する必要を経過であり、 
は 2 0 0 ~ 5 0 4 )で走査する必要を経過であり、 
ので対応しているため、 
のでは 
のでは 
のがある。 
のがある。

たとえば、ガウス分布状重み保数を持つた マスクの場合、画素サイズを100 4×100

ーパスフイルターで非鮮鋭化し、副走査方向 にはA/D変換したデジタル信号の加算平均 処理をおこなつて、各走査点における超低空 間周波数に対する非鮮鋭マスク信号 Sus を求 める方法(同一出願人による特願昭 54一 151402 号 )によることが好ましい。

µとすれば fc = 0.1 サイクル/mmの場合、N はおよそ5 0となり、fc=0.0 2 サイクル/mm の場合にはNはおよそ2 5 0となるから、演 算時間は膨大なものとなつてしまり。

また円形領域を加算平均することは、走査 級毎に加算範囲を変えることを意味するが、 演算実行上、かよりな判断をおこなわせなけ ればならないことは、演算機械を著しく複雑 にしてしまい、不経済である。

このような問題を解消し、実用的に画像処理を実行するためには、非鮮鋭マスク信号を得る方法として、走査のに平行な2辺とに関まれた矩形領域内の各走査点におけることに対すれた距離のの各走査ににおける周波を映けるととに対するととに対する場合を発展である。 (同一出願人による 特顧昭 5 4 - 1.5 1 4 0 0 号) 特許知識、あるいは主走産方向についてはアナログ信号を一定の低波透過特性をもつた

縮、装賃の大幅なコストダウンが実現しりる。 とれは信号処理をデジタル、アナログのいず れの形式でおとなつた場合にも共通する利点 である。

なお、均一な重みをもつた矩形状非解鋭マスクの伝達特性は sinc 関数(sinc(x)= sin π x x ) 状になるため、本発明でいう変調伝達関数が 0.01~0.5 サイクルノ MM の が 0.01~0.5 サイクルノ MM の が 1.0 が 1.

また後者のローパスフィルターを用いる方 法にあつても、主走査方向には空間的に非対 称な伝達特性を持つたローパスフィルターで つくり、副走査方向にはデジタルで加算平均をするといり矩形状領域で変則的な重みを診断でなるのではいるが、診断をあるのではいるが、の向上といりのではいな差異をすると、ではないのではなったが、できるとができると、が見出されている。

更には、後者において副走査方向のデジタル信号での加算平均を単純加算平均とすれば、乗算をする必要がなくなり、装置が簡便になり演算のスピードアンブが図れるが、かような方法によつても、診断性能が理想的な場合に比し、実質的に差異のないことが本発明者により見出されている。

本発明において、以上の操作に加えて更に 平滑化処理を施すこともできる。 一般に高周 波数領域では雑音が多く見ずらいことが多い

実施をしても、またオリジナル画像信号 Sorg に対して施しても、同様に効果的であることが認められている。

また本発明において、非鮮級マスクによる 周波数強調処理に加えて、階調処理をおさな のでもよい。超低周波数処理は、大きな領域 にわたつてゆるやかに発光線度が変化しては効果が比較的小さいので、これらに対しては、 特願昭 53 - 163573 号、同 54 - 23091 号、同 54 - 23092 号等に開示された階調処理を併用 することが窒ましい。この場合、階調処理は、 超低周波数処理の前後、いずれにおいておこ なってもよい。

本発明において笹光体とは、最初の光もしくは高エネルギー放射線が照射された後に、光的、熱的、機械的、化学的または電気的等の刺激(励起)により、最初の光もしくは高エネルギー放射線の照射量に対応した光を再発光せしめる、いわゆる輝尽性を示す螢光体

ため、更に平滑化処理を施すと診断性能をよ り向上させ好ましいことが多い。平様化処理 としては、変調伝き関数が 0.5 サイクル/ススス の空間周波数のとき 0.5 以上で、かつ 5 サイ クルノ皿の空間周波数のとき 0.5 以下となる よりな処理が好ましい。どのよりな平滑化処 理が好ましいかは、たとえば胸部断層写真の よりで比較的低い風波数の陰影を視影する場 合には、できるだけ多くの雑音を除去するこ とが好ましいが、逆に血管造影写真のように・ 高い周波数成分を含む細かい血管陰影を追い かける必要のある場合には、あまり強い平滑 化処理は見たい陰影まで見てくくしてしまい、 好ましくないなど、X線写真の部位、症状、 検査目的等によつて異たるが、本発明者の研 究によれば、前述の如き平滑化処理をおこな りととにより、ほとんど全ての X 線写真像 K ついて診断性能向上の効果のあることが判明 した。また、この平滑化処理は、本発明の超 低空間周波数処理を行たつた後のSiに対して

をいい、とくに300~500 nmの輝尽性発 光波長を有するものが好ましく、例えば希土 類元素付活アルカリ土類金属フルオロハライ ド 巻 光 体 [ 具 体 的 化 は 特 顧 昭 53 - 84742 号 明 細 萼 に 記 敏 され て い る (Bai-x-y,Mgx,Cay) FX:aEu2+(但しXはCl およびBr のうちの少 なくとも1つであり、×およびyは 0 <×+ y ≤ 0.6 かつ x y ≒ 0 であり、a は í 0⁻⁵ ≤ a ≤ 5 × 1 0<sup>-2</sup> である)特額昭 53 - 84744 号明細欝に記載されている (Bai-x,M<sup>II</sup>x)FX: yA (但しM<sup>D</sup> は Mg、Ca、Cr、Zn および Cd の うちの少なくとも1つ、XはCe、Br およびI のうちの少なくとも1つ、Aは Eu、Tb、Ce、 Tm、Dy、Pr、Ho、Nd、Yb および Er のうちの ' 少たくとも1つ、×は0 $\leq$ × $\leq$ 0.6、yは0 ≤ y ≤ 0.2 である)等〕; 特顧昭 53 - 84740 号明細敷に記載されている ZnS:Cu,Pb、BaO。 xAℓ2O3:Eu((E L 0. 8 ≤ x ≤ 1 0 ) \$ L U MIO. xSiO2:A (但し、M<sup>II</sup> は Mg、Ca、Sr、Zn、Cd または Ba であり、 A は Ce . Tb . Eu . Tm . Pb .

Tl、Bi またけ Mn であり、× は 0.5 ≤×≤
2.5 である); および 特顧 昭 53 - 84743 号
明細 書に 記載された LnOX: xA (但し Ln は La、
Y、Gd および Lu のうちの少なくとも 1 つ、 X
は Cl および Br のうちの少なくとも 1 つ、 A
は Ce および Tb のうちの少なくとも 1 つ、 ×
は 0 く× く 0.1 である); などが挙げられる。
これらのうちでも好ましいのは 希土 類元素付
活アルカリ土類金属フルオロハライト 強光体
であるが、その中でも具体例として示したパリウムフルオロハライド類が特に輝尽性の発
光が優れているので好ましい。

また、この蓄積性蟹光体を用いて作成された蓄積性螢光体板の螢光体層を頗料又は染料を用いて着色すると、最終的に得られる画像の鮮鋭度が向上し好ましい結果が得られる (特顯昭 54 - 71604 号心。

本発明において、書積性登光体板に書積された放射級画像を読み出すための励起光としては、指向性の良いレーザ光が用いられる。

る。この螢光体板は、螢光体のトラップレベ ルに、X線面像のエネルギーを蓄積する。と のX級撮影によつて放射線像を蓄積記録した 蓄積性祭光体シート1をローラ2によつて送 る。 このローラ 2 はシート 1 を矢印 A の方向 に送り、シート1からの像靴取りの副走査を 行 た う 。 主 走 査 は 5 0 0~8 0 0 nm の 波 長 を 有する励起光のレーザ光源3からのレーザ光 を走査ミラー3 aで矢印Bの方向に走査する ことによつて行なら。この励起光の走査によ つて300~500 nmの波長坡の輝尽発光が 発生し、この輝尽発光した光は導光性シート 材料からたる築光体4aゃよつて築光されて の集光体4aの出力準に配したフォトマル等 の光検出器4によつて検出されて電気信号に 変換される。この電気信号はアンプラで増幅 されてからA/D変換器6でデジタル信号に 変換され、演算部7へ送られる。演算部7で は、非解鋭マスク信号Susを求める演算装置 8aにおいて Sus を求め、ついで差信号演算

レーザ光の励起光源としては、発光光との分離を容易にしてS/N比を上げるため、500~800nm、好ましくは600~700nmの光を放出するもの、たとえばHe-Neレーザ(633nm)、Krレーザ(647nm)が好ましいが、500~800nm以外の光をカットするフィルターを併用すれば、上記以外の励起光源を用いることもできる。

本発明により画像処理を受けた放射線画像は記録媒体上に再生されるがここに記録媒体としては、銀塩写真フィルムの他、ジアソフィルム、電子写真材料等が利用できる。またCRT等に表示して観察してもよい。
を光学的に記録材料上に記録してもよい。

以下、本発明をその実施態様であるX級写真ンステムに基づいて詳細に説明する。

第1図はX線写真の作面過程において本発明による画像処理を行なり装置の一例を示すものである。 X線を放出して人体に照射すると人体を透過した X線は、 螢光体板に入射す

接留 8 b において Sorg — Sus が 求められ、 更に関数変換器 8 c で F (X) を求めてその後前 述した演算式(1)、 S¹ = Sorg + F (X) の演算を 行なう演算装置 8 d においてこの演算が行な われ、 似算後得られたデジタル信号の S¹ は D / A 変換器 9 で アナログ信号に変換され、 ア ンプ 1 0 で増幅された後、記録用光源 1 1 に 入力される。

この記録用光源11から発生した光け、レンズ12を通つて焼付ドラム14上に装着された記録材料13例えば写真フイルムに照射される。この写真フイルム上に放射線画像が再生され、この画像を観察して診断が行なわれる。

上記画像処理は、上記実施態様のように光検出器4の出力を直接使用してオンラインで行なつてもよいし、一旦磁気テーブ等に記録したデータに基づいてオフラインで行なつてもよい。

非鮮鋭マスク処理は、非鮮鋭マスク信号

Sus と、光検出器で得たオリジナル画像信号 Sorg を用いて、

S' = Sorg + F(X)

(ただしFX)は前配演算式(1)の定義による) で表わされる演算によつて行なわれる。

以下、具体的に前記FXXを決めて適像処理

ル画像信号 (Sorg) を求め(21)、 この Sorg V 基づいて前述の各方法のいずれかの 方法によつて非鮮鋭マスク信号 (Sus) を計算 して求める(22)。 次にこの Sorg と Sus を使つてX = Sorg - Sus の演算を行ない、 X を求める(23)。 X が正または 0 のときは X を X 、 α を α とし(24,25)、 X が負 のときは X を - X 、 α を - α と 置き換えて (24,26) Sorg + F 四十なわち Sorg + α√X の演算を行ない(27)、 S'を求める。

との第2図のフローチャートに示した演算を行なりには、第3図に示すよりにデータパス30に連結して入出力機31,コントローラ32,演算器33,メモリ34が使用され、この演算器33は平方根(√ )の計算と、加減乗除を行なり機能を備えていなければならない。

第4図は $X \to F(X)$ (例えば $F(X) = \alpha\sqrt{X}$ )の 変換テーブルを使用する例を示すもので、こ の場合は第2図の例と同様にSorg,Sus、を求 を行なり実施態様について詳細に説明する。

F X は前述のように各種の変更が考えられ、その中から適当なものをあぶことができるが、F X をあらかじめ一般式で表現しなくても、テーブルルッキング方式で X の値から F X を求めて F X を定めるようにしてもよい。 マネ わち、たとえば X と F X の変換テーブルによって入力された X の値を出力するようにしてもよい。

以下の実施態様の説明では、F×Xとして F XX = a √1X1 (6)

なる式(2)の一態機の関数を使用して演算する ものと、テーブルルンキング方式でX→ L X の変換テーブルを使用するものとを代表例と して説明する。

第2図はFM=α V IXI の演算をする場合 のフローチャートを示するので、この場合は まず器補性鑑光体の走査点におけるオリンナ

め(4 1 , 4 2 )、X = Sorg - Sus の計算を行 なつてXを求める(4 3 )。 ととで求めたXから変換テーブル( $X \to F(X)$ )を参照してデ - タを変換し、X 化応じたF(X)を求める(44)、 次いで、このようにして求めたF(X)を使つて Sorg + F(X)の演算を行ない(45)、S を求める。

この第4図のフローチャートに示した演算を行なりには、第5図に示すよりにデータバス50に連結して入出力機51,コントローラ52,演算器53,メモリ55を使用する。 他、テーブルメモリ54を使用する。この場合の演算器53は、F(X)=α√IXIの計算をする必要がないので加減算ができるものであればよい。

また、さらに上記のような周波数強調を行なった信号SIに対して高周波数成分低減用の平滑化処理を行なえば、診断に必要な情報をそこなうことなく、雑音を低減することができる。

さらに、非鮮鋭マスクによる周波数強調処理に加えて、階調処理を併用するとともできる。階調処理を超低周波数処理前におとなり場合には、非線形アナログ回路で階調処理してから A / D 変換を行なり。 A / D 変換を行なり できる。 また 超低 周波数処理を行なりとともできる。 また 超低 周波数処理後ではデジタル処理を行なりか、 D / A 変換後にアナログ処理する。

また、写真フィルムに画像を再生記録する際、入力走登時より高いサンプリング周波数で記録すれば縮小写真像が得られる。例えば入力系では10画案/皿、出力系では20画案/皿で走査すれば1/2に縮小された写真像となる。このように1/2~1/3に縮小した写真像は診断に必要と思われる周波数成分が視感度の最も高い周波数領域に近くなるのでコントラストが視覚的により高くなつたように見えて非常に見易くなる。

なお、前記実施態様において、オリジナル

線 A , B , D 及び折れ線 C を選び、前記演算 式(1) に 従つて超低周波数処理を施して作成した写真像とを比較し、人体の主たる部位につ いての診断性能の向上を調べた。

第 6 図の実線 A は  $F(X) = 0.4 \cdot sgn(X) \mid X \mid^{\frac{1}{2}}$ 、 す た わ ち 前 述 の 関 数 (2) に お い て  $\alpha = 0.4$  、 n = 1 / 2 、 b = 0 と し た も の で 連 続 的 な 曲 線 型 の 関 数 で あ る 。 勾 配 ( F'(X) ) は  $\mid X \mid$  の 増 大 に と も な つ て 小 さ く な つ て お り 、 F''(X) は X が 正 の と き は 負 で 、 X が 負 の と き は 正 と な つ て い る 。

鎖線 C は F (X) = sgn (X) (n|X| + const) の n を |X| の大きさに応じて |X| が大きい程小

以下、本発明の効果を一層明瞭なものとするために実施例をあげる。

#### 寒 施 例

第 1 表に掲げる代表的を部位について合計 5 0 例の症例につき、従来の X 線写真フィルムに直接記録したものと、本発明により螢光体から読み出し、F XX として第 6 図に示す曲

さくした折線型の関数を示すもので、前述の 関数(5)において a = 1 , b = 0.75 , c = 0.5 としたものに相当する。 すなわち、

$$\begin{cases} F (X) = X & |X| < 0.1 \\ F (X) = sgn(X)(0.75|X| + 0.025) \\ & 0.1 \le |X| < 0.3 \\ F (X) = sgn(X)(0.5|X| + 0.1) \end{cases}$$

0.3 ≤ IXI

で表わされる折線型関数である。この関数では勾配 F' XX は IXI の増大にともなつて段階的に小さくなり、F" XX は 0 である。

点線Dは、X>0の領域で上に凸形になり、X < 0の領域で下に凸形となる変換テーブルを作成したものである。これは、X>0,X < 0の領域で対称な形をしていない例である。この場合には、テーブルルツキング方式で演算をおこなつた。

ここに診断性能の向上の有無および程度に ついては、通常の写真系の物理的評価値(た とえば、鮮鋭度、コントラスト、粒状性等)

によつて裏づけることは事実上不可能である ため、4人の放射線医による主観的評価に基 いた。

評価結果は第1表のとおりである。

症例、部位

頭がい骨が白く抜けず、顔の 筋肉の黒顔状の偽画像も発生せ **ず、見易く、筋肉の腫ようが診** 

断しやすくなつた。

骨 , 筋肉 : 骨部、筋肉部の両者に偽画像

が発生せず両者とも正確な診断

ができた。

血管造影 : 偽画像が発生せず、造影血管・ の細いところる太いところも診

断が可能となつた。

胃二重造影: 胃辺縁部及び造影剤が多ůに

**光てんされたととろに偽画像が** 発生せず、全体的によく診断で

きた。

チャート。

第3図は第2図に示す方法を実施するのに 使用する演算部の構成の例を示すプロック図。 第4回は本発明の方法の他例を示すフロー チャート、

第5回は第4回に示す方法を実施するのに 使用する演算部の構成の例を示すプロック図、

第6図は本発明の方法、装備に使用される 演算式 S'= Sorg + F(X)の関数 F(X)の各例を示 **ナグラフである。** 

1 … 蓄積性 僚光体シート 3 … レーザ光顔

4 … 光検出器

4 a ··· 集光体

5 , 1 0 … アンブ

7 … 演算部

腸のガス部が必要以上に強調 されず、腹部全体が診断しやす くなつた。

なお、FOOとして第6回の曲級A,B,D, 折れ線でのいずれを選ぶかにより、個々の写 真像につき診断性能の向上の程度に若干の差 は認められたが、平均的には各症例につき実 質的な差異は認められなかつた。

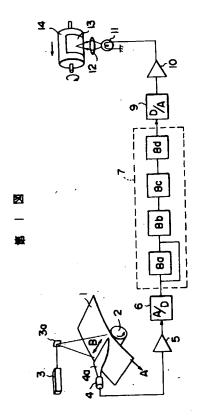
第1表から明らかなように、本発明によれ は各種症例、部位において、偽画像の発生が 防止され、診断性能の向上が見られた。

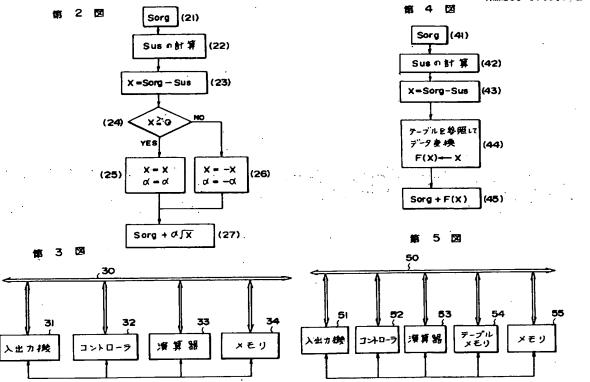
とのように、本発明の方法は蓄積性螢光体 を利用した放射線画像処理方法において診断 性能を大幅に向上させることができ、実用上 の効果は著しい。

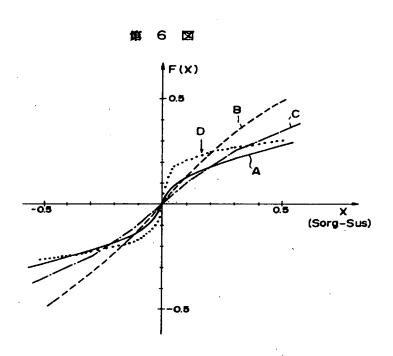
#### 4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の放射線画像処理方法を実 施する放射線画像記録再生システムの一例を 示す機略プロック図、

第2図は本発明の方法の一例を示すフロー







# 昭和56年3月2日

### 特許庁長官殿

1. 事件の表示

昭和 54年特 許 願第 168937 号

- 2. 発明の名称
- 放射線画 処理方法および装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 在 所 神奈川県南尼福市中沼210番地 条 (520) 富上写真フィルム株式会社 (長 名) ((表名 大西) 資

4. 代 理 人 ಚ

〒106 東京都港区六本木5-2-1 ほうらいやビル702号 電話(479)2367 7318) 弁理士 柳 田 征 史 在史意理

5. 補正命令の日付

なし

- 6. 補正により増加する発明の数
- 7. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の機

8. 補正の内容

(1) 明細 第12頁第11行 「関数であってもよい。」の後に次の文章を

挿入する。

「とのととは、数学的には、前記演算式(1)に おける F(x)をβ(Sorg)・f(x) 或いはβ(Sus)-f(x) と置換しうる場合が含まれることを意味する ものに他ならない。」

(2) 同第 1 5 頁第 1 2 行

「防止される。」の後に次の文章を挿入する。 「また、とくに前記演算式(1)における F(x)が β(Sorg)·f<sub>(x)</sub> 或いはβ(Sus)·f<sub>(x)</sub>と置換しうる 場合には、β(8org) 或いはβ(8us)は Sorg 或 いは Sus に応じてそれぞれ当然に変化するか ら、前配効果に加えて、特顧昭 53-163571 号に 開示されている β を可変にした 場合の効 果をも併わせ妻するものであるととは言うまで でもない。」